「低炭素社会を実現する次世代パワーエレクトロニクス プロジェクト/低炭素社会を実現する新材料パワー半導体 プロジェクト」

中間評価報告書(案)概要

目 次

分科会委員名簿	1
プロジェクト概要	2
評価概要(案)	8
諏占結里 ························· 1	2

はじめに

本書は、第31回研究評価委員会において設置された「低炭素社会を実現する 次世代パワーエレクトロニクスプロジェクト/低炭素社会を実現する新材料パワー半導体プロジェクト」(中間評価)の研究評価委員会分科会(第1回(平成24年8月24日)及び現地調査会(平成24年8月23日))において策定した評価報告書(案)の概要であり、NEDO技術委員・技術委員会等規程第32条の規定に基づき、第33回研究評価委員会(平成24年11月13日)にて、その評価結果について報告するものである。

平成24年11月

独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構研究評価委員会「低炭素社会を実現する次世代パワーエレクトロニクス プロジェクト/低炭素社会を実現する新材料パワー 半導体プロジェクト」分科会(中間評価)

分科会長 白木 靖寛

独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構 研究評価委員会 「低炭素社会を実現する次世代パワーエレクトロニクスプロジェクト/ 低炭素社会を実現する新材料パワー半導体プロジェクト」(中間評価) 分科会委員名簿

(平成24年8月現在)

	氏 名	所 属、役 職
分科会長	しらき やすひろ 白木 靖寛	東京都市大学 総合研究所 教授
分科会長 代理	すずき あきら 鈴木 彰	立命館大学 総合科学技術研究機構 客員教授
	いとう じゅんいち 伊東 淳一	長岡技術科学大学 工学部 電気系 准教授
	さわだれんし	九州大学 工学研究院 機械工学部門 教授
委員	_{すえみつ} まき 末光 眞希	東北大学 電気通信研究所 情報デバイス研究部門 固体電子工学研究室 教授
	ながさわ ひろゆき 長澤 弘幸	HOYA 株式会社 事業開発部門 SiC 事業開発センター 技術開発統轄部長
	にいがき みのる 新垣 実	浜松ホトニクス株式会社 中央研究所 材料研究室 室長

敬称略、五十音順

プロジェクト名 (最終更新	新日	平成	24年8月	1日	
理当権進部/ 担当者	プログラム名	ナノテク・部材イノベー	-ションプロ	グラム、IT	イノベーシ	ョンプログ	ラム		
担当者連載が 担当者 で	プロジェクト名	低炭素社会を実現する新	f材料パワー	半導体プロジ	・ エクト ブ	゚ロジェクト	↑番号	P10022	
3. 事業の概要 製造技術と、鉄道や送配電等に用いうる耐電圧 3kV 以上で電流容量数百Aの SiC デバイス技術開発を行う。		経済産業省 研究開発課 武良 佑介 (平成22年7月~平成23年3月) 電子・材料・ナノテクノロジー部 担当者氏名 芦田 純生/佐藤 丈							
1. 事業の位置付け、必要性について 1. 事業の位置付け、必要性について 2. 大価を持续を確認する。従来の Si に代えて Si C パワー半導体デバイスを用いると大価で減失低減が可能となる。そのため Si C デバイスの早期普及が望まれているが、現状では TkV 程度である。 きらに Si C は、高耐圧化が期待される一方、現状では TkV 程度である。 鉄道や送配電等の強い期待に応えて適用分野を広げるには、Si C 材料の特長を生かせる 3kV 程度以上の高耐圧デバイス技術の確立が必要である。	0. 事業の概要	製造技術と、鉄道や送配電	製造技術と、鉄道や送配電等に用いうる耐電圧 3kV 以上で電流容量数百Aの SiC デバイス技術						
(1) 高品質・大口径 SiC 単結晶成長技術/革新的 SiC 結晶成長技術開発(委託事業)・昇華法で低欠陥密度の 6 インチ単結晶成長技術の確立/革新的成長法の優位性検証。 (2) 大口径 SiC ウエハ加工技術開発(委託事業)・一貫加工(切断・研削・研削・研覧)プロセスを開発し単結晶からウエハまで 24 時間以内で完了する効率性の実現。 (3) SiC エピタキシャル膜成長技術開発(委託事業)・大面積に均一な低欠陥密度の腹形成技術、高速での 100 μ mの厚膜成長技術の確立。 (4) SiC 高耐圧スイッチングデバイス製造技術(委託事業)・新規構造の SiC MOSFET で耐圧 3kV 以上の実現/耐圧 3kV 以上の大容量 MOSFET の実現と MVA 級電力変換器の動作実証。 (5) 大口径 SiC ウエハ量産化技術開発(助成事業)・昇華法で 6 インチ単結晶の量産化技術を開発し低欠陥と高速成長を実証。 (6) 大口径 SiC ウエハ加工要素プロセス の能力限界と最適加工条件抽出。 (7) SiC 高耐圧大容量パワーモジュール検証(委託事業)・耐圧 3.3kV の SBD の実現と Si-IGBT と組み合わせ 1000A 級パワーモジュールの動作実証。 (8) 大口径対応デバイスプロセスを置射発・助成事業)・6 インチ SiC 基板に適合するデバイスプロセス装置射発・側が成事業)・6 インチ SiC 基板に適合するデバイスプロセス装置を開発。 (9) 高耐熱部品の開発と統合モジュール化(委託事業)(平成 2 4年度追加)・要求に合致する高耐熱受動部品・基板等の開発とモジュール化による優位性検証。 まな実施事項 H22fy H23fy H24fy H25fy H26fy 総額 (1) 結晶成長技術 (2) 加工技術 (3) エビ成長技術 (5) 結晶量産化技術 (5) が結晶産化技術 (5) が結晶量産化技術 (5) が結晶量産化技術 (6) 加工プロセス検証 (7) 大容量モジュール (8) プロセス装置	け・必要性に	る電力損失の低減は極めてと大幅な損失低減が可能とは大口径高品質 SiC ウェスの解決が必要である。さる。鉄道や送配電等の強い	重要である。 なる。その ハの供給体制 らに SiC (期待に応え	。従来の Si l ため SiC デル りが不十分で は、高耐圧化 て適用分野を	に代えて Si バイスの早 、デバイス(が期待され 広げるには	C パワー半 朝普及が望 の普及やさ る一方、現	導体デバイ まれている らなる高度 状では 1k	スを用いる が、現状で 化に向けて V 程度であ	
・昇華法で低欠陥密度の 6 インチ単結晶成長技術の確立/革新的成長法の優位性検証。 (2) 大口径 SiC ウエハ加工技術開発(委託事業) ・一貫加工(切断・研削・研磨)プロセスを開発し単結晶からウエハまで 24 時間以内で完了する効率性の実現。 (3) SiC エピタキシャル膜成長技術開発(委託事業)・大面積に均一な低欠陥密度の膜形成技術、高速での 100 μ mの厚膜成長技術の確立。 (4) SiC 高耐圧スイッチングデバイス製造技術(委託事業)・新規構造の SiC-MOSFET で耐圧 3kV 以上の実現/耐圧 3kV 以上の大容量 MOSFET の実現とMVA 総電力変換器の動作実証。 (5) 大口径 SiC ウエハ量産化技術開発(助成事業)・昇華法で 6 インチ単結晶の量産化技術を開発し低欠陥と高速成長を実証。 (6) 大口径 SiC ウエハ加工要素プロセス検証(委託事業)・各加工技術要素プロセスの能力限界と最適加工条件抽出。 (7) SiC 高耐圧大容量パワーモジュール検証(委託事業)・耐圧 3.3kV の SBD の実現と Si-IGBT と組み合わせ 1000A 級パワーモジュールの動作実証。 (8) 大口径対応デバイスプロセス装置開発(助成事業)・6 インチ SiC 基板に適合するデバイスプロセス装置 開発。 (9) 高耐熱部品の開発と統合モジュール化(委託事業)(平成 2 4 年度追加)・要求に合致する高耐熱受動部品・基板等の開発とモジュール化による優位性検証。 まな実施事項 H22fy H23fy H24fy H25fy H26fy 総額 (1) 結晶成長技術 (2) 加工技術 (3) エピ成長技術 (4) デバイス製造技術 (5) 結晶量産化技術 (6) 加工プロセス検証 (7) 大容量モジュール (8) プロセス装置	□□・研究開発マネ	ジメントについて							
事業の計画内容 (1)結晶成長技術 (2)加工技術 (3)エピ成長技術 (4)デバイス製造技術 (5)結晶量産化技術 (6)加工プロセス検証 (7)大容量モジュール (8)プロセス装置 (8)プロセス装置 (7) 大容量・ジュール (8)プロセス装置 (5) はいます はいます はいます はいます はいます はいます はいます はいます	事業の目標	・昇華法で低欠陥密度の 6 インチ単結晶成長技術の確立/革新的成長法の優位性検証。 (2) 大口径 SiC ウエハ加工技術開発(委託事業) ・一貫加工(切断・研削・研磨)プロセスを開発し単結晶からウエハまで 24 時間以内で完了する効率性の実現。 (3) SiC エピタキシャル膜成長技術開発(委託事業) ・大面積に均一な低欠陥密度の膜形成技術、高速での 100 μ mの厚膜成長技術の確立。 (4) SiC 高耐圧スイッチングデバイス製造技術(委託事業) ・新規構造の SiC-MOSFET で耐圧 3kV 以上の実現/耐圧 3kV 以上の大容量 MOSFET の実現と MVA 級電力変換器の動作実証。 (5) 大口径 SiC ウエハ量産化技術開発(助成事業) ・昇華法で 6 インチ単結晶の量産化技術を開発し低欠陥と高速成長を実証。 (6) 大口径 SiC ウエハ加工要素プロセス検証(委託事業) ・各加工技術要素プロセスの能力限界と最適加工条件抽出。 (7) SiC 高耐圧大容量パワーモジュール検証(委託事業) ・耐圧 3.3kV の SBD の実現と Si-IGBT と組み合わせ 1000A 級パワーモジュールの動作実証。 (8) 大口径対応デバイスプロセス装置開発(助成事業) ・6 インチ SiC 基板に適合するデバイスプロセス装置を開発。						間以内で完 立。 T の実現と か作実証。	
事業の計画内容 (2) 加工技術 (3) エピ成長技術 (4) デバイス製造技術 (5) 結晶量産化技術 (5) 結晶量産化技術 (6) 加工プロセス検証 (7) 大容量モジュール (8) プロセス装置 (8) プロセス装置 (7) 大容量 (8) プロセス装置 (8) プロセス装置 (7) 大容量 (7) 大容量 (7) 大容量 (8) プロセス装置 (8) プロセス装置 (8) プロセス装置 (8) プロセス装置 (7) 大容量		主な実施事項	H22fy	H23fy	H24fy	H25fy	H26fy	総額	
事業の計画内容 (3) エピ成長技術 (4) デバイス製造技術 (5) 結晶量産化技術 (6) 加エプロセス検証 (7) 大容量モジュール (8) プロセス装置 (8) プロセス装置		111111111111111111111111111111111111111							
事業の計画内容 (4) デバイス製造技術 (5) 結晶量産化技術 (6) 加エプロセス検証 (7) 大容量モジュール (8) プロセス装置		(-)					<u> </u>		
事業の計画内容 (5) 結晶量産化技術 (6) 加エプロセス検証 (7) 大容量モジュール (8) プロセス装置									
(6) 加エプロセス検証 (7) 大容量モジュール (8) プロセス装置 →	事業の計画内容								
(7) 大容量モジュール → (8) プロセス装置 → (7) 大容量モジュール (7) 大容量・(7)			_	\longrightarrow					
(8) プロセス装置 →			_						
(9) 高耐熱部品			_						
ori de la companya d		(9)高耐熱部品							

	会計・	·勘定	H22fy	H23fy	H24fy	H25fy	H26fy	総額	
開発予算	17が云川 17が云川		2, 000	3, 957	1, 930	(2, 000)	(2, 000)	11, 887	
(会計・勘定別			-	-	_	_	-	_	
に事業費の実績額を記載)(単			-	-	190	-	-		
位:百万円)	総予	算額	2, 000	3, 957	2, 120	(2, 000)	(2, 000)	12, 077	
契約種類:	(委託)		2, 000	1, 938	1, 954	(1, 834)	(1, 834)	9, 560	
大小打主块 .	(助成):助成率	≤ 2/3		2, 019	-	-	-	2, 019	
	(共同研究): 負	担 率 1/2			166	166	166	498	
	経産省担	当原課	産業技術環	境局研究開発	· 注課、製造産	業局非鉄金	· 	対熱部品)	
	プロジェクト	リーダー	独立行政法 センター長 奥村 元	-	総合研究所分	も進パワー:	エレクトロ	ニクス研究	
開発体制	委託先(*委 法人の場合は および参加1 載)	参加企業数	(参加 21 位、) 入子、1 独立行政法人(産総研/) 東季託先 (一財) 雷力中央研究所						
情勢変化への対応	プロジェクト 施。 新日鐵㈱が 化を推進する 進することと	担当した FUI ため、平成:	PET 富津分室	屋での昇華法(こよる 6 イ:	ンチ結晶成	長の成功を	受け、事業	
中間評価結果 への対応	中間評価を習	Z成 24 年 8 月	月に実施し、	結果を適切に	反映する予	定。			
三本 /エル・日日・ナフ	事前評価	委託事業に関しては平成21年度に経済産業省において実施。助成事業に関しては電子・材料・ナノテクノロジー部において平成22年度に実施。							
評価に関する 事項	中間評価	平成 24 年度 中間評価実施予定							
	事後評価	平成 27 年度 事後評価実施予定							
		中間目標			成果				
	事業全体								
Ⅲ. 研究開発成果 について	(1) 高品質 siC 晶成長 技術開発 SiC 結晶成 技術開発	高品質・大口径 SiC 結 の確立。					<10 ³ 個/cm ² 56mm/h 15mm 厚、清		
	(2) 大口径 SiC ウエハ 加工技術 開発	時 10 枚以の切断技術 ②3~4 イン 化と連接最	- で 150 μ m/ 上、切り代 (i を実現 ンチで各要素 と適化を行い プロセス最適	300 µm 以下 工程の最適 、6 インチ	・同時切 ・切り代 ②連接工程 ローチの有	度:150 μm 可断枚数: 〜 は:300 μmリ 配間の品質と 可用性を示し	m/分以上 ~10 枚	ノチ対	

		(0) 4 5 - 7 (7 (1) 2	(O) 4 F-1	達
	(3) SiC エ ピ タ キ シャル膜 成長技術	みなし 6 インチで均一度: 厚さ± (10%、ドーピング濃度±20%・エピ成長起因の表面欠陥密度: 2 個/cm2 以下を実現 (3)-2 [高速厚膜化] 2 インチ径・膜厚 50 μm 以上で ①残留キャリア濃度 3×10 ¹⁴ /cm ³ 以下、②表面欠陥密度: 5 個/cm ² 以下を達成	(3)-1 [大口径化] ①厚さ均一性:±0.85%、ドーピング 濃度均一性:±7.6%、表面欠陥密度: 1.2個/cm²等を確認。 (3)-2 [高速厚膜化] 残留キャリア濃度 3×10 ¹⁴ cm ⁻³ 以下を 実現、表面欠陥密度は7.5個/cm²に到 達。24年度中に達成見込み。	成見込
	(4) SiC 高耐圧 スイッチン グデバイス 製造技術	新規構造とプロセスにより耐圧 3kV 以上の SiC-MOSFET 実現 (4)-2 [大容量デバイス/変換器] 耐圧 3kV 以上の高耐圧 SiC-MOSFET 実現、SiC-MOSFET・SBD による 3kV 以上の電力変換器モジュール	[新規耐圧構造デバイス] プレーナ型 MOSFET で耐圧 2,640V 到 達。終端構造を修正し達成見込み。 [高耐圧大容量デバイス/変換器] 高耐圧・低抵抗 MOSFET の耐圧 4kV を 実証し良好なオン特性を確認。 モジュール試作は順調に推移し、24 年度中に達成見込み。	達成見込
	(5) SiC ウェハ 量産化技術 開発 (平成 24 年 3月迄)	備を行い、 (5)-1 転位密度 1×10 ⁴ 個/cm ² 以下 の 6 インチインゴット実現の基盤 技術確立	(5)-1 低応力成長技術により課題を克服し口径 6 インチで転位密度 6.8×10 ³ 個/cm ² を確認。 (5)-2 6 インチインゴット成長において成長速度 0.25mm/h 以上、転位密度 5×10 ⁴ 個/cm ² 以下を確認。	達成
	(6) 大口径 SiC ウエハ加工 要素プロセ ス検証 (平成 24 年 2 月迄)	ソーでの高速切断に向け、最大ワイヤー速度:約4,000m/min、最大張力:70Nの高速高剛性切断実現②切断、研削、荒研磨、仕上げ研磨の各工程の能力限界と最適加工(①ダイヤモンドマルチワイヤーソーを 開発しワイヤー速度 4,000m/min、張 カ:70N を実現。3~4 インチ結晶の高 速切断 (切断速度 150 μ m/分以上) 性 能を検証。 ②各要素工程におけるベンチマーク実 験と加工性能最適化を実施。	達成
	(7) SiC 高 耐圧大容量 パワーモ ジュール検 証(平成 24 年2月迄)	SBD を開発し、Si-IGBT と組み合わせて 1,000A 級大容量パワーモジュールを試作・実証し、All SiC モジュール実現の技術的指針	電流 150A 以上で良好な電流電圧特性を持ち、リカバリーのない SiC-SBD を実現。Si-IGBT と組み合わせたパワーモジュールで 2000A のスイッチングを実証した。さらに1相のフルブリッジ回路を構成し連続通電試験を実施。	達成
	(8) 大口径対応 デバイス プロセス 装置開発 (平成 24 年 2 月迄)	入、活性化熱処理装置を開発。 <イオン注入装置> ・低温から 800°Cで注入可能 ・面内温度均一性±15°C ・AI 注入イオン電流 200 μ A 以上 <活性化熱処理装置> ・熱処理温度:1,800°C以上 ・面内温度均一性±30°C	<イオン注入装置> ・常温から 800°Cでの自動のシステムを開発。 ・500°Cで面内温度差±14°C ・AI ビーム電流 1500uA <活性化熱処理装置> ・装置最高温度 2,000°C ・面間温度差 <±30°C達成 (±10°Cを確認中) ・同時処理枚数 50 枚	達成
	投稿論文	「査読付き」18件、「その他」0件		

	特 許		「出願済」23 件、「登録」0 件、「実施」0 件 (うち国際出願 3 件) 特記事項: なし				
	その他の外部 (プレス発表		65件(講演、プレス発表)				
Ⅳ. 実用化、事業 化の見通しに ついて	また、事業化	各参画企業において事業化を検討(ヒアリングにおいて確認)。詳細は非公開とする。 また、事業化への過程において「つくばイノベーションアリーナ(TIA-nano)」・「つくばパワー エレクトロニクスコンステレーション(TPEC)」の活用も想定。					
v +-1	作成時期	(次世代	3月 作成パワーエレクトロニクス技術開発(グリーンIT) なとして作成)				
V. 基本計画に関 する事項	変更履歴	(独立行i 平成 24 年	37月 改訂 政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法の改正による) 3月 改訂 発項目(9)高耐熱部品統合モジュール化技術開発の追加)				

技術分野全体での位置づけ

(分科会資料5-1より抜粋)

- 1. 事業の位置付け・必要性
- (1) NEDO事業としての妥当性

政策上の位置付け

公開

経済産業省研究開発プログラム (関連事項を抽出)

ナノテク・部材イノベーションプログラム

情報通信、ライフサイエンス、環境、エネルギーなど、あらゆる分野に対して高度化あるいは 不連続な革新(ジャンプアップ)をもたらすナノテクノロジー及び革新的部材技術を確立する とともに、その実用化や市場化を促進することで、我が国産業の国際競争力の維持・強化や 解決困難な社会的課題の克服等を目指す。

実行 プログラム (経済産業 省)

エネルギーイノベーションプログラム

我が国、そして世界がエネルギー需給構造の抜本的な改革が不可避な状況。特に、エネルギー需給の8割超を輸入に頼るという脆弱なエネルギー需給構造を有する我が国にとっては、革新的なエネルギー技術の開発、導入・普及によって、各国に先んじて次世代型のエネルギー利用社会の構築に取り組んでいくことが不可欠である。このため、省エネルギー技術、新エネルギー技術、燃料技術、原子力・電力技術の各分野で、中長期的視点から実用化、普及段階までを見通した革新的なエネルギー技術の開発を積極的に推進する。

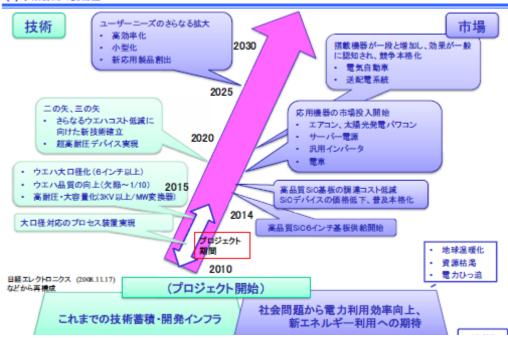
ITイノベーションプログラム

高度情報通信ネットワーク社会の構築に向け、情報化の進展に伴うエネルギー消費量の増大等の課題にも考慮しつつ、その基盤となる情報通信機器・デバイス等の情報通信技術を開発し、実社会への利用を促進する。また、情報システム・ソフトウェアについて品質、信頼性及び生産性の向上を推進するとともに、組込みソフトウェア産業の強化、オープンソースソフトウェアを安心して活用するための環境整備等を進めることによって、ITの利活用の深化・拡大を図る。

1. 事業の位置付け・必要性

(2) 事業目的の妥当性 プロジェクト展開シナリオ

公開



「低炭素社会を実現する次世代パワーエレクトロニクスプロジェク

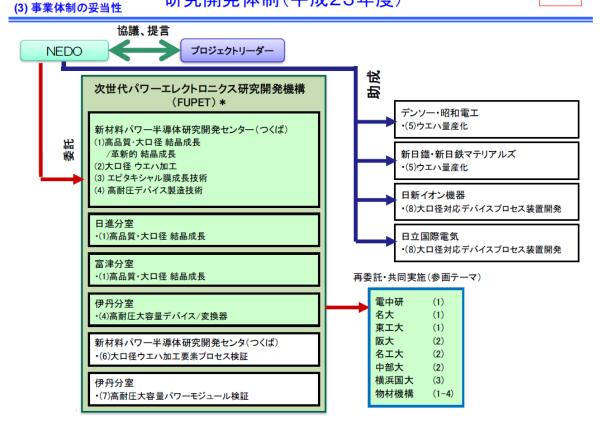
ト/低炭素社会を実現する新材料パワー半導体プロジェクト」

全体の研究開発実施体制

2. 研究開発マネジメント

研究開発体制(平成23年度)

公開



「低炭素社会を実現する次世代パワーエレクトロニクスプロジェク

ト/低炭素社会を実現する新材料パワー半導体プロジェクト」

(中間評価) 評価概要(案)

1. 総論

1)総合評価

本プロジェクトは、現代社会が直面しているエネルギー問題の解決に寄与し、また、近年優位性を失いつつある日本の半導体産業の中で、優位性をしつかりと維持しているパワーエレクトロニクスの分野において、日本の優位技術を結集して、パワーデバイス産業の更なる拡大振興を図るものであり、NEDOプロジェクトとして妥当である。産業化に必須の6インチウエハ対応技術の開発をキーワードにしてプロジェクト全体の目標を共有化し、SiC半導体に関するウエハ製造、加工、デバイス作製の各企業が集結し、オールジャパンの体制が構築されている。まだ中間段階ではあるが、実用化が十分見通せる成果が得られている。特に結晶成長を初め、ウエハ加工技術に関しては高速化、高品質化を両立し低コスト化も期待されるなど、特筆される成果が得られており、高く評価できる。参加企業の事業化意欲は高く、事業化ロードマップも具体的に描いていることも、NEDOのプロジェクトとして模範的である。

しかしながら、SiC 基板は、高性能化だけでは既存技術との置き換えは困難であり、高品質化と低コスト化の両立が国際競争に勝利する道である。参画企業間の連携をさらに強化し、それらの成果を融合させ、いかにして産業を支える技術に仕上げるべきか、開発の進捗に応じて議論を重ね続ける必要があろう。

なお、知財化については、これまでは特許出願が少なく、特に海外出願がほ とんどないのはやや問題である。戦略的、積極的な特許出願が望まれる。

また、SiCパワーデバイスの開発、普及、産業化には、大口径ウエハの円滑な供給が必須であり、本プロジェクトの大きな使命である 6 インチウエハの事業化を早期に実現し、デバイス開発を含めたプロジェクトの全体目標の達成に一段の努力をしていただきたい。

2) 今後に対する提言

NEDOは、SiCパワーエレクトロニクス産業化促進について、政府関係機関、 産業界のみならず、一般国民への広報もしっかり行い、SiC技術の開発が我が国 にとって極めて有益であるとのコンセンサスを確立していただきたい。

集中研としてTIAパワエレ拠点に整備されたSiCパワーデバイス試作ライン、プロジェクトで追加整備した新規プロセス設備、ウエハ加工一貫ライン、SiCパワーデバイス総合評価プラットフォーム等をフルに活用し、標準化を含めて国

際戦略をしっかり図ってほしい。また、特許戦略を見直し、知財権の強化を目指していただきたい。

パワーエレクトロニクス産業の発展には、デバイスそのものは勿論、パッケージングやドライバIC技術、電力変換器のパッケージ技術、材料開発など、多岐にわたった技術開発が必要であるので、国際的に競争力がある製品を開発するために、これらを視野に入れた新たなプロジェクトも検討いただきたい。

技術開発は順調に進捗しているので、実用化、事業化するための最大の課題であるコストについて、各分野で要求されるであろう数値を設定し、それを達成するための技術課題の絞り込みと、具体的な取り組みが必要である。特に、量産化技術の確立を目指し、基板の歩留まり制限要因の洗い出しをしっかりとやっておくべきである。

2. 各論

1) 事業の位置付け・必要性について

省エネルギー、地球温暖化対策として高い効果が期待される SiC パワーデバイスは、欧米、韓国、中国などで、将来の市場拡大を見込んだ取り組みが急速に進みつつある。現在でも世界的に優位な位置を保っている数少ない我が国産業の一つであるパワーデバイスの研究開発は、日本の現状を考えるに NEDO が取り上げるべき極めて重要なテーマである。実用化までの開発課題は多いが、NEDO が介在し、参加企業が事業化に真剣に取り組める枠作りができており、NEDO の事業の中でも模範的な事業といえる。

また、NEDO はパワーエレクトロニクス関連事業を各種実施しているが、早期に確実に我が国の産業への貢献ができるよう、大局的な展望のもと、関連する他の事業との連携も含めた取り組みを期待する。

一方、開発中の技術が海外メーカーに対してコスト面で優位に立てるかはまだ不明であり、中途半端な取り組みでは、世界的競争に勝てず、研究開発資源の浪費になる。したがって、NEDOは、世界戦略的な視野に立って、大局的な事業管理を先導し、プロジェクト終了後も、各社の事業展開に対して、サポートと助言をしていくことが必要であろう。

2) 研究開発マネジメントについて

各個別テーマの目標および計画には、定量的な開発目標が提示されており、目標達成度が明確に判断できる。産業上、国際競争上、必須であるとの認識から、全テーマを 6 インチウエハ対応で統一した点や、SiC パワーデバイスの事業化には、結晶成長だけでなく、加工、プロセス、デバイス、応用までを含めた計画立案が必要と認識し、そのような研究開発体制を構築したことは、高く評価できる。さらに、社会情勢の変化への迅速な対応に関して、研究推進と共に「応用技術調査検討」を並行して実施している効果は大変大きい。本プロジ

ェクトが目標設定している第2世代のパワーエレクトロニクス (3-5kV 耐圧クラス) が実用化され、自動車に使われれば多大な需要の伸びが期待できる。

開発事業体制では、高い技術力と事業化能力を有する企業実施者が選定されており、プロジェクトリーダのリーダシップも問題ない。また、多くの企業の参加により、技術課題が多角的に検討されている点は効果的である。産総研における、ウエハ加工の一貫プロセスライン構築、ウエハーデバイス評価・標準化プラットフォーム構築は、集中研機能を十分に発揮するものであり、高く評価できる。しかしながら、分室間の情報交換は残念ながら極めて限られたものとなっており、何らかの改善が望まれる。実用化につなげるためには、単に要素技術が出来上がっただけでは不十分であり、各テーマの出来上がった要素をいかにしてインテグレーションし、産業に貢献するための総合的な技術に仕上げるかが課題である。このため、開発成果は企業間の壁を超え、相互に融通して活用できる枠組みを検討していただきたい。

既に海外メーカーが 6 インチウエハを市販するアナウンスを行っている状況を鑑みると、プロジェクトの最終目標を達成すれば、海外メーカーに対して優位性を発揮することができるのかは、まだ判断できない状況であるので、各テーマにおいて、よりコストを見据えた研究計画の立案が重要である。また、失敗のリスクを含んだ挑戦的な技術課題にも取り組む必要性があることは十分に理解できるので、それらの優先順位を熟考のうえ、今後の開発計画においては、各テーマの継続・中止・切り替えの判断基準と判断時期を明確にしておくべきである。

3) 研究開発成果について

全体に技術開発は順調に進捗しており、最終目標も十分達成可能であろう。結晶成長に関しては、世界最高水準の成果が得られている。大口径 SiC ウエハ加工、高耐圧大容量デバイス/変換器の各開発は、独創的独自技術として十分な成果を上げている。また、SiC エピ膜成長技術、SiC 新規耐圧構造デバイスのテーマに中間評価実施段階では一部中間目標未達成があるが。年度終了時には達成見込みである。さらに、革新的 SiC 結晶成長技術も、独創性の高い未踏の技術開発であり、今後が期待できる成果が得られている。

しかしながら、高速エピ成長技術の一部(ハライド法)は、現在のアプローチでは海外と特段の差異は無く、後追いの感は否めない。したがって、先行技術を凌駕するコンセプトで、革新的な高速エピ成長技術の開発を目指していただきたい。

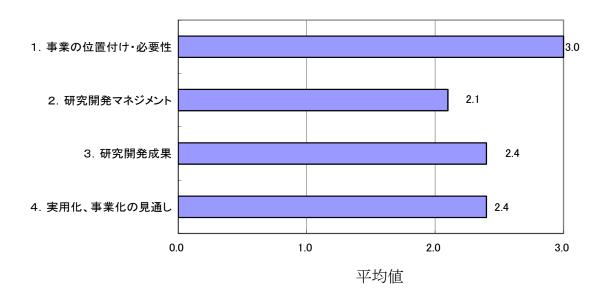
結晶成長関連では、積極的な知的財産権確保の取り組みが見られるが、プロジェクト全体としては特許出願数が少なく、特に海外出願はほとんどない。戦略的、積極的な特許出願が必要である。

4) 実用化、事業化の見通しについて

参画企業がいずれも事業化をしっかり見据えて参画しており、その道筋をきちんと示せる成果が得られており、高く評価できる。特に、大口径 SiC 結晶成長技術開発、高耐圧大容量デバイス/変換器技術では、企業において、具体的な事業化計画が十分に練られており、その実現性も高い。6インチウエハの供給により、デバイスの量産が加速され、それが電力システムの需要を喚起するという流れが明確であり、それぞれの開発が相乗的に加速されることが期待できる。また、出口戦略 W/G を組織し、様々な分野への SiC パワーデバイスの適用可能性を調査している点も高く評価できる。これにより本プロジェクトの成果の出口がかなり明確になっている。

一方で、参画企業間の情報交換が不足しているので、この点を改善できればプロジェクト全体としてはもっと大きな成果が出せる。例えば、基板 6 インチ化に関して、高スループットと現実的な品質の両立を目指す富津分室と、高品質種結晶を用い適正コストを目指す日進分室との間の技術交流が活発化すれば、低価格と高品質の両立できる量産技術の開発が加速されるのではないか。また、適用分野ごとの市場コストに関する調査は十分とは言えないので、出口戦略W/Gで、各分野のターゲットコストを想定し、それを可能とする技術要素に焼き直した目標をプロジェクトの実施計画に反映させることが重要であろう。

評点結果 [プロジェクト全体]



評価項目	平均值			素点	京 (注	主)		
1. 事業の位置付け・必要性について	3.0	A	A	A	A	A	A	A
2. 研究開発マネジメントについて	2.1	В	В	A	В	В	В	В
3. 研究開発成果について	2.4	A	A	В	A	С	В	A
4. 実用化、事業化の見通しについて	2.4	В	A	A	В	В	В	A

(注) A=3、B=2、C=1、D=0 として事務局が数値に換算し、平均値を算出。

<判定基準>

1. 事業の位置付け・必要性につ	いて	3. 研究開発成果について	
・非常に重要	\rightarrow A	・非常によい	\rightarrow A
・重要	\rightarrow B	・よい	\rightarrow B
・概ね妥当	\rightarrow C	・概ね妥当	\rightarrow C
・妥当性がない、又は失われた	$\to\!\! D$	・妥当とはいえない	$\to\!\! D$
2. 研究開発マネジメントについ	て	4. 実用化、事業化の見通しにつ	ついて
・非常によい	\rightarrow A	・明確	\rightarrow A
・よい	\rightarrow B	・妥当	\rightarrow B
・概ね適切	\rightarrow C	・概ね妥当であるが、課題あり	\rightarrow C
適切とはいえない	\rightarrow D	・見通しが不明	\rightarrow D